



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR**  
**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL**  
**INMETRO**

Aplicação: 24/1/2010

**CARGO 32: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE**  
**ÁREA: MICROSCOPIA DE PONTA DE PROVA**

**GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PARTE II)**

Questão	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Gabarito	C	D	D	A	E	C	B	E	D	A	C	C	A	B	A	D	E	A	E	D
Questão	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Gabarito	E	C	E	E	A	D	E	B	A	D	B	C	D	A	C	E	B	A	D	C
Questão	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Gabarito	B	B	C	B	B	E	E	B	A	C	D	C	B	E	A	E	C	B	D	A